ON Semiconductor®



Title of Change:	Qualification of TSOP6	Device NTGS3446T10	G from 2.0 mils Au Wire to 2.0 mils Cu Wire.
Proposed First Ship date:	15 Jul 2020 or earlier if	15 Jul 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Rafidah.MohdRasid@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Sample requests are to Initial PCN or Final PCN	be submitted no late I, for this change. g will be subject to re	Office or <pcn.samples@onsemi.com>. er than 30 days from the date of first notification, equest date, sample quantity and special customer</pcn.samples@onsemi.com>
Type of Notification:	advance notification a change details and dev The completed qual Product/Process Chan Product/Process Chan change. In case of ques The completed qual Product/Process Chan Product/Process Chan	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <pcn.support@onsemi.com> The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <pcn.support@onsemi.com></pcn.support@onsemi.com></pcn.support@onsemi.com>	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be identified with date code after WW29'20 onwards		
Change Category: Assembly Change			
Change Sub-Category(s): Material Change			
Sites Affected:			
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia		None	
Description and Purpose: This IPCN is to announce the qualificati Table below shows the comparison:	on of TSOP6 Device NTGS3446T	1G from 2.0 mils Au \	Wire to 2.0 mils Cu Wire.
	Before Change Des	cription	After Change Description
	2.0mil Gold W		2.0mil Cu Wire

ON Semiconductor®



Qualification Plan:

QV DEVICE NAME: NTGS3446T1G PACKAGE: TSOP 6

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST*	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
H3TRB*	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
РС	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	

Estimated date for qualification completion: 26 March 2020

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the <u>PCN Customized Portal</u>.

Part Number	Qualification Vehicle
NTGS3446T1G	NTGS3446T1G

Japanese translation of the notification starts here. 通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注:日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先さ れます.



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# :IPCN22945X 発行日 : 31 Oct 2019

 ター営業所または <ar< li=""> 後に提供が可能とな クター営業所または の初回通知、初回 回製品 / プロセス 前通知であり、変更 また、暫定的な信託 5よび特性データは 5、たって通知 mi.com> にお問い </ar<>	は <pcn.samples@onsemi.com> にお問い合わせく PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施さ 更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般 類性認証計画も記載されます。 最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれま とも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更 されます。ご不明な点がありましたら、</pcn.samples@onsemi.com>	
後に提供が可能とな クター営業所または の初回通知、初回 回製品 / プロセス 前通知であり、変更 また、暫定的な信 ちよび特性データは で 更実施から少なくと 先 だって 通 知 emi.com> にお問い	aります。 は <pcn.samples@onsemi.com> にお問い合わせく PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 R変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施さ 更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般 類性認証計画も記載されます。 :最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれま とも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更 されます。ご不明な点がありましたら、 い合わせください。</pcn.samples@onsemi.com>	
クター営業所または の初回通知、初回 回製品 / プロセス 前通知であり、変更 また、暫定的な信 ちよび特性データは 定実施から少なくと 先 だって 通 知 mi.com> にお問い	は <pcn.samples@onsemi.com> にお問い合わせく PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 な変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施さ 更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般 類性認証計画も記載されます。 最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれま とも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更 されます。ご不明な点がありましたら、 ら合わせください。</pcn.samples@onsemi.com>	
前通知であり、変更 また、暫定的な信約 あよび特性データは 更実施から少なくと 先だって通知 emi.com> にお問い	更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般 頼性認証計画も記載されます。 最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれま とも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更 されます。ご不明な点がありましたら、 合わせください。	
2020 年 22 週以陷 	육の日付コードで識別されます。 	
外部製造工場 /	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
なし		
nils Au ワイヤーから	ら 2.0 mils Cu ワイヤーへの変更認定をお知らせいた	
記	変更後の表記	
	: 記	



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# :IPCN22945X 発行日 : 31 Oct 2019

認定計画:

デバイス名: NTGS3446T1G

パッケージ: TSOP 6

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 сус
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 сус
HAST*	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
H3TRB*	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	

認定完了予定日: 26 March 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ビークル
NTGS3446T1G	NTGS3446T1G